

**МЕХАНИЗМ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО  
СТИМУЛИРОВАННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СВЕТА  
В ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ  $A^{II}B^{VI}$**

Агекян В. Ф., Александров Б. Г., Степанов Ю. А.

Стимулированное излучение в полупроводниках  $A^{II}B^{VI}$  при оптической на-  
качке наблюдалось в CdS, CdSe и в других бинарных соединениях, а также  
в твердых растворах (TP) с анионным замещением. Механизмы генерации раз-  
нообразны, они зависят от параметров эксперимента и не всегда поддаются  
уверенной интерпретации. Стимулированное излучение в  $CdS_{1-x}Se_x$ , при гелиевы-  
х температурах и не очень высоких уровнях возбуждения было отнесено в [1]

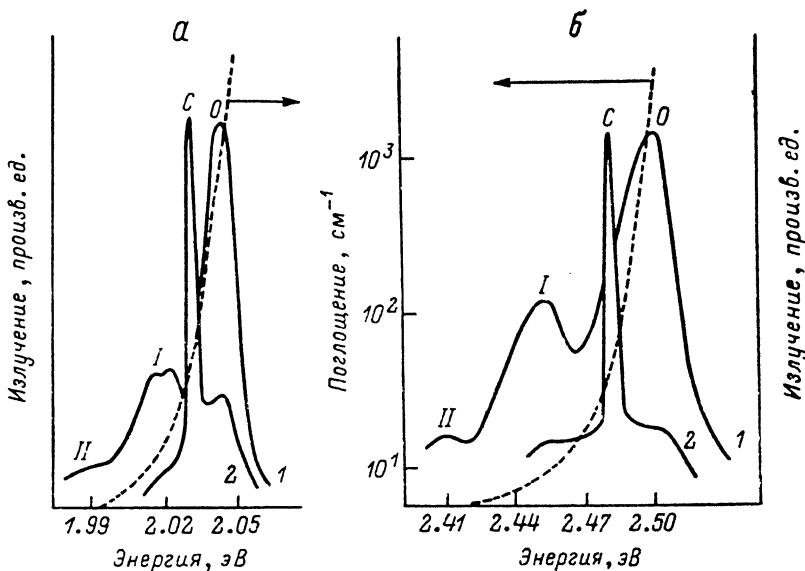


Рис. 1. Спектры излучения  $CdS_{1-x}Se_x$  при уровнях однофотонного возбуждения  $10^4$  (1) и  $10^6 \text{ Вт}/\text{см}^2$  (2).

*a* —  $x=0.60$ , *b* —  $x=0.03$ . *o* — бесфоновая полоса ФЭ, *I* и *II* — фононные повторения с *LO*-фононами, *C* — линия стимулированного излучения; пунктир — спектр поглощения.  $T=2 \text{ К}$ .

к фононным повторениям связанных экситонов, аналогичных экситонам, связанным на одиночных дефектах в CdS и CdSe (известные линии  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$ ), в [2] полоса стимулированного излучения в  $CdS_{1-x}Se_x$  с  $x < 0.6$  в близких условиях приписывается неупругому экситон-экситонному рассеянию.

В последнее время была развита концепция экситонов, локализованных на флуктуациях потенциала решетки TP, порожденных кластерами третьей компоненты [3] («флуктуационные» экситоны — ФЭ). Особенно силен этот эффект в TP  $A^{II}B^{VI}$  с анионным замещением, в том числе в  $CdS_{1-x}Se_x$  с содержанием Se более нескольких процентов [4, 5] (он подавляет захват экситонов прочими дефектами). Появление при переходе от бинарных соединений к TP принципиально нового типа локализации возбуждения и, как следствие, нового канала низкотемпературной спонтанной люминесценции через ФЭ не позволяет механически переносить представления о генерации света в бинарных соединениях  $A^{II}B^{VI}$  на TP.

В настоящей работе исследованы спектры излучения пластинок  $CdS_{1-x}Se_x$  в широком диапазоне  $x$  с переходом от низких уровней возбуждения к высоким при однофотонном импульсном возбуждении азотным лазером и низких температурах. Установлено, что во всех случаях стимулированное излучение развивается на длинноволновом краю бесфоновой полосы ФЭ, где коэффициент поглощения света в невозбужденном кристалле имеет порядок  $10^1 \div 10^2 \text{ см}^{-1}$ .

(рис. 1). В ТР с различными относительными концентрациями S и Se начиная с 50 К происходит температурное смещение линии генерации в область более низких энергий. Для определения канала генерации существенны следующие свойства ТР.

1. Люминесценция ФЭ в  $\text{CdS}_{1-x}\text{Se}_x$  имеет высокий квантовый выход и времена затухания порядка наносекунд, для ТР с  $x > 0.03$  она является единственным каналом излучения при низких температурах.

2. Спектральные и временные измерения показывают, что в области температур 40–60 К экситоны переходят из локализованного состояния в свободное.

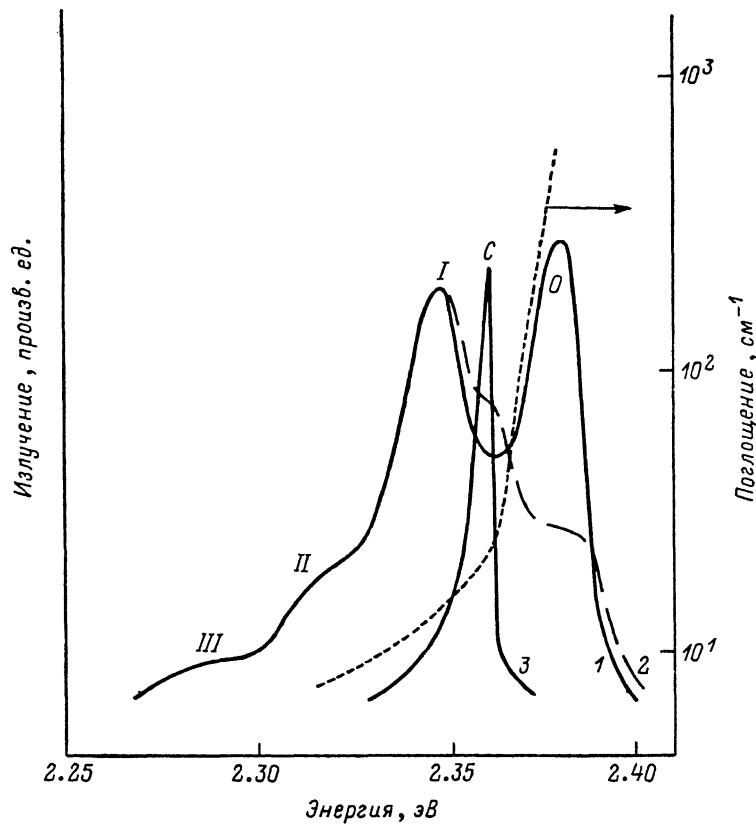


Рис. 2. Спектр излучения  $\text{CdS}_{0.9}\text{Se}_{0.1}$  при уровнях возбуждения  $10^2$  (I),  $10^4$  (2) и  $10^6$  Вт/см<sup>2</sup> (3). — бесфононная полоса ФЭ, I–III — фононные повторения с LO-фононами; пунктир — спектр поглощения.  $T = 2$  К.

3. Миграция экситонов по флюктуациям и самопоглощение, сопровождающиеся понижением энергии, приводят к высокой заселенности нижних уровней ФЭ, расположенных в спектральном диапазоне с малым коэффициентом поглощения (рис. 1, 2).

Можно сделать вывод, что низкотемпературным каналом стимулированного излучения в  $\text{CdS}_{1-x}\text{Se}_x$  является люминесценция ФЭ. Вследствие релаксации экситонов на глубокие флюктуации распределение потерь по спектру таково, что удается достичь усиления света на длинноволновом краю бесфононной полосы ФЭ, и порог генерации здесь оказывается ниже, чем для процесса с участием фононов. Спектральное положение линии генерации относительно максимума в пределах контура бесфононной полосы ФЭ зависит от состава ТР, температуры, условий возбуждения и формы образца.

Уровень оптического возбуждения начинает влиять на форму спектра излучения ФЭ задолго до достижения направленного стимулированного излучения. На рис. 2 видно, что трансформация бесфононной полосы ФЭ внешне похожа на те изменения, которые вносит самообращение контура экситонного излуче-

ния, возникающее при диффузии экситонов в глубь образца при поверхностном возбуждении [6].<sup>1</sup> Однако работа [6] выполнена на свободных экситонах в CdS при азотной температуре, в случае же ТР и диффузия возбуждения, и коэффициент поглощения в области контура люминесценции ФЭ представляются недостаточными для столь сильного искажения бесфоновой полосы. Для выяснения этого вопроса необходимо исследовать край поглощения в сильно возбужденных ТР CdS<sub>1-x</sub>Se<sub>x</sub>.

Вследствие высокой концентрации локализующих потенциалов роль свободных экситонов в CdS<sub>1-x</sub>Se<sub>x</sub> при гелиевых температурах незначительна, они не наблюдаются в люминесценции ни при каких уровнях возбуждения. По этой причине процессы, которые обычно привлекаются для описания генерации света при низких температурах в бинарных соединениях, в ТР не реализуются. Это относится, в частности, к экситон-экситонному рассеянию [7], вследствие чего полосу генерации в CdS<sub>1-x</sub>Se<sub>x</sub> нельзя считать аналогом известной P-полосы в CdS.

Переход стимулированного излучения в более длинноволновую область спектра при очень высоких уровнях возбуждения [1, 2], по-видимому, соответствует диссоциации ФЭ и образованию электронно-дырочной плазмы. В работе [2] для CdS<sub>1-x</sub>Se с  $x < 0.6$  и  $x > 0.6$  были получены при двухфотонном возбуждении качественно различающиеся спектры стимулированного излучения. Эта концентрационная зависимость согласуется с важной ролью ФЭ: с ростом  $x$  именно в области  $x \approx 0.6$  скачкообразно ослабляется вклад ФЭ в люминесценцию и появляются новые каналы излучательной рекомбинации. При выяснении возможности вклада излучения электронно-дырочной жидкости (ЭДЖ) следует учесть, что фазовую диаграмму экситонный газ — ЭДЖ для CdS нельзя просто экстраполировать на CdS<sub>1-x</sub>Se, поскольку флюктуирующий потенциал ТР способен препятствовать образованию ЭДЖ или же электронно-дырочные капли могут зарождаться на этих флюктуациях.

В заключение отметим, что механизм низкотемпературной генерации на ФЭ должен быть универсальным для ТР, поскольку флюктуации потенциала решетки и локализация на них свободных носителей и экситонов являются собственными свойствами ТР.

#### Л и т е р а т у р а

- [1] Бродин М. С., Резниченко В. Я. — В кн.: Физика соединений А<sup>IV</sup>В<sup>V</sup>. М., 1986, с. 184—225.
- [2] Бродин М. С., Воловик Н. В., Резниченко В. Я., Страшникова М. И. — ФТТ, 1981, т. 23, в. 5, с. 1318—1323.
- [3] Shui L., Klein M. V. — Phys. Rev. Lett., 1980, v. 44, N 16, p. 1087—1090.
- [4] Permogorov S. A., Travnikov V., Verbin S. et al. — Phys. St. Sol. (b), 1981, v. 106, N 1, p. K57—K60.
- [5] Cohen E., Sturge M. D. — Phys. Rev., 1982, v. B25, N 6, p. 3828—3840.
- [6] Травников В. В., Криволапчук В. В. — ФТТ, 1982, т. 24, в. 4, с. 961—970.
- [7] Boiko G. A., Dneprovskii V. S., Kraevski M. V. et al. — Phys. St. Sol. (b), 1978, v. 85, N 1, p. 111—119.

Ленинградский государственный  
университет

Получено 16.05.1988  
Принято к печати 26.07.1988

<sup>1</sup> С этим предположением согласуются и спектры излучения ФЭ в CdS<sub>1-x</sub>Se<sub>x</sub>, зарегистрированные с различными временными задержками.